(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-124873

(43)公開日 平成6年(1994)5月6日

(51)Int.CL ⁸ H 0 1 L 21/027	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G03F 7/20	502	9122-2H		
	521	9122-2H		
		7352-4M	H 0 1 L 21/30	311 L
•			審査請求	未請求 請求項の数40(全 8 頁)

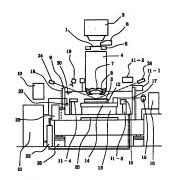
(21)出願番号	特顯平4-296518	(71)出願人	000001007
			キャノン株式会社
(22)出願日	平成 4年(1992)10月 9日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	高橋 一雄
			神奈川県川崎市中原区今井上町53番地キヤ
			ノン株式会社小杉事業所内
		(74)代理人	弁理士 伊東 哲也 (外1名)

(54) 【発明の名称】 液浸式投影螺光装置

(57)【要約】

【目的】 従来のプロセス技術を生かせる液浸式露光装置を提供する。

【構成】 レチクルを照明する照明手段、これによって 照明されたレチクル上の・パターンをウェハ上に較断する 投影光学手段、ウェルを所定位置に位置決めする位置決 か手段を備えた役を質光装配において、投影光学手段は ウェハの露光面に対向し、平面もしくはウェハ側・凸ん だ凸面を有する光学業子、およびこの光学業子の平面も しくは凸面とウェハの露光面との間を少なくとも満たす 液体を保持するための液積を具備する。



【 特許請求の範囲】

【請求項1】 レチタルを照明する照明手段、これによって照明されたレチタル上のパターンをウエハ上に投影する登光学年段、ウエルを売定位限に位置決めする位置決め手段を備えた投影賞光装置において、投影光学手段はウェルの貫光面に対向し、平面もしくはウエー側へんた心面を有力光学業子、私よびの光学業子の平面もしくは凸面とウエルの環光面との間を少なくとも満たす。従来を実好さための液材を具備することを物数とする接接を実践する場合を表現を表現を

[請求項2] 位置決め手段は、ウェハ位度を検出する アライメント 計解手段と、投影光学年段のフォーカス位 配に対するラエの長期の位置を検出するフォーカス位 回検出手段と、ウエハをその露光面に平行などおよびソ 方向、これらに基重な軸の回りのき方向、ス方向、なた びにウエハを任意の方向に傾ける方向にウエルを保持して 駆動するフェル駆動手段と、ウエル駆動手段の保持位 置上にウェルを増入しおよび療出するウエル搬送手段と を備えることを特徴とする間求項1 記載の液浸式改影器 大装置。

元表版。 「請求項3] ウエハに対向する光学菓子は平行平面が ラスである請求項2 配載の被提式投影優光装置。 【請求項4] 投影光学年段は鏡節を有し、ウエハに対 向する光学菓子はその鏡間の下端に取り付けられてお り、その光学菓子と鏡間との間にはシール部材が設けて あることを特徴とする請求項2配載の接受式投影優光装

【 請求項5 】 ウエハに対向する光学素子はその光軸方 向に移動させ、任意の位置に位置決め可能であることを 特徴とする請求項2 記載の液浸式投影露光装置。

[前球項6] ウェハに対向する光学素子の平面もしく はウェハ側へ凸んだ凸面およびウェハの最光面の少なく とも一方には、これら 両面間を満たすために使用する 液 体と 緩和性のあるコーティング剤が整布してあることを 特徴とする間束項2 記載の検表式投影響光装置。

[請求項7] 液槽の上面は解放されていることを特徴とする請求項2 記載の液浸式投影露光装置。

【 請求項8 】 液槽は閉空間を構成していることを特徴 とする請求項2 記載の液浸式投影露光装置。

[請求項9] 液楠は開閉可能なウエハ搬送用の窓を有 することを特徴とする請求項8 記載の液浸式投影露光装 像。

□ 請求項10 】液槽はパキュームチャンパを構成している請求項8 記載の被浸式投影器光装置。

【 請求項1 1 】 液槽内の圧力を検出するための圧力計 を有する請求項8 記載の液浸式投影露光装置。

[請求項12] 被相内に供給する液体の加圧装置、減 圧装置のうち少なくとも一方を有する請求項8 配線の液 浸式投影線光装置。

【 請求項13】 被槽内の液体の加圧手段を有する請求

項8 記載の液没式投影露光装置。

【 財求項14】 液槽は光学手段に対して位置的に固定されていることを特徴とする請求項7または8配銭の液 浸式投影露光装置。

【 請求項15】 ウェハ駆動手段は、ウェハをその露光 面に平行なX およびY 方向に移動させるためのX Yステ ージおよびその駆動手段を有し、被槽はX Yステージに 位置的に固定されていることを特徴とする請求項7また 128 配載の飛送式投影響光変級。

【請求項16】 ウェハ駆動手段は、ウェハをその腐光 面に平行なX およびY 方向に移動させるためのX Y ステ ージおよびその駆動手段を有し、X Y ステージの駆動部 は被権の外部に位置することを特徴とする請求項14ま たは15 記載の演授式投影影光装置。

[前求項17] ウエハ駆動手段はX およびY 方向にウ エハを移動させるためのX Y ステージおよびウエハを任 窓の方向に傾ける微動ステージを有し、接槽はX Y ステージ上に配置されていることを特徴とする前求項7また は8 配載の飛得式投影優先装置。

【 請求項18】 微動ステージは被権内に配置され、被 相は透磁率の高い材料で構成されており、液槽を介して 微動ステージとXYステージが磁気結合されていること を特徴とする請求項17 記載の液波式投影器光装置。

【 請求項19】 被相は低熱態張材料で構成されている ことを特徴とする請求項14または15記載の液浸式投 影響光装置。

【請求項20】 位置決め手段はレーザ干渉計によりウ エハ位置を検出する手段を有し、液槽はこのレーザ干渉 計のための恵を有することを特徴とする請求項14また は15記載の液浸式投影器光装置。

【 請求項2 1 】 位置決め手段はレーザ干渉計によりウ エハ位置を検出する手段を有し、このレーザ干渉計は液 楠に固定されていることを特徴とする請求項1 4 または 15 記載の液浸式投影器光装置。

【 請求項22】 液槽に液体を供給しそのレベルおよび 量を制御する液体供給制御手段を備えることを特徴とす る請求項14または15記載の液浸式投影露光装置。

[請求項23] 液体供給制御手段は供給する液体をろ過する手段を有することを特徴とする請求項22記載の液浸式投影調光装置。

【 請求項24】 液槽に満たされた液体を加援する手段 を備える請求項14または15 記載の液浸式投影露光装 優。

【 請求項2 5 】 ウエハを加援する手段を有する請求項 1 4 または1 5 記載の液漫式投影露光装置。

[請求項26] ウエハに対向する光学素子を加級する 手段を有する請求項14または15配線の被視式投影器

【 請求項2 7 】 加援手段は超音波加振装置である請求 項2 5 または2 6 記載の被殺式投影露光装置。 【 請求項28】 被権内に供給された液体の温度を計測 し制御する温度制御手段を備える請求項14または15 記載の液没式投影露光装置。

【 請求項2 9 】 液槽内に供給された液体の屈折率を測定する屈折率測定手段を備える請求項1 4 または1 5 配載の液漫式投影露光装置。

[請求項30] 液槽内に供給された液体の流動を阻止 するスタビライザを備える請求項14または15記載の 液漫式投影響光装置。

【請求項31】 液槽の外壁は、断熱部材で覆われている前求項14または15 記載の液浸式投影露光装置。

【 請求項3 2 】 ウエハ野助手段は、ウエルを吸着して 保持するウエハティンクを開え、このウエハティンクは ウエルを真空弱引して吸着するための経路、およびこの 経路内に液体が嵌入するのを防止するシャックを有する ことを物能とする請求項14または15記載の液浸式段 影響光鏡隔。

[請求項33] ウエハ駆動手段はウエハを被槽内の露 光位置に聴入しおよび跳出するウエハ酸送手段を個え、 このウエハの搬送手段は、少なくとも一部が被槽内に配 望されていることを特徴とする請求項14または15.記 動の消染表決影響光装置。

[請求項34] 搬送手段は、液槽内に保持された液体 にウェハを垂直もしくは斜めに腕入し、液体中でウェハ を水平にする手段を有する請求項33記載の液浸式投影 露光装置。

[請求項35] 搬送手段が液槽内に保持された液体中からウエハを搬出する際に、ウエハの少なくとも片面をエアーブローする手段を有する請求項33記載の液浸式分影響光旋度。

[請求項36] 液体を液槽内に供給しおよび排出させるポンプを有することを特徴とする請求項14または15配數の被浸式投影躍光装置。がある。

[請求項37] ウェル駆動手段はXおよびY方向に移動するXYステージおよびこれによってXおよびY方向に移動されかつウェハを任意の方向に報ける懐敵ステージを有し、接情は微動ステージ上に履控されていることを特徴上する請求項7また128配線の被浸式投影器光装 概。

【 請求項38】 液槽の底面がウエハを保持するウエハ チャックを構成していることを特徴とする請求項37配 錠の液漫式投影簿光装置。

[請求項39] 液槽の少なくとも2側面が直交した平面で構成され、これらの平面がレーザ光の反斜面を構成していることを特徴とする請求項37記載の被提式投影 超光装置。

【 請求項40】 液槽の底面部材と微動ステージ底面と が液体ペアリングの平面ガイドを構成していることを特 徴とする請求項18 記載の液浸式投影露光装置。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【 産業上の利用分野】本発明は、半導体製造工程においてウェハ上に微細な回路パターンを露光する為の液浸式 分形盤半装置に関する。

[0002]

【 従来の技術】半導体索子の微細化が進み、従来、露光 光限としては、高圧水銀灯の2 線からより 波長の狙いが 線へと移行してきた。そしてより、高角線力を必要とする 為、投影レンズのNA(関ロ数)を大きくしなければな らず、その為、鬼点環度はますます改くなる傾向にあ る。これらの関係は一般に良く知られている様に、次式 で妻士とかできる。

(解像力) =k 1 (1/NA)

(焦点深度) = ±k 2 l/NA2

ここに、入は輝光に使用する光顔の波長、NAは投影レンズのNA(開口数)、k1,k2はプロセスに関係する係数である。

[0003] 近年では、従来の高圧水銀灯のg線、i 除から、より 放展の短いエキシマレーザシ 呼ばれる(Kr F, Ar F)、更には、X 海の使用も検討されている。 また一方では、位相シフトマスク、或は変形悪明等による 高解像力、 高速度化の検討しなされ、 実用され始めている。しかし、エキシマレーザと呼ばれる(Kr F, Ar F) やX 線を利用する方法は、 装置マストが高くなり、位相シフトマスク、或は変形無明等は、 回路・ジャンによって効果が期待できない場合もある等の問題を抱まている。

[0004] モニで、球役力を適用する飲みがなされて いる。例えば、特公昭63-49893号公報には、露 光装置において、縮小レンズの先端を取り囲んで液体流 入口を有する/ズルを設け、これを介して液体を供給 し、縮ハレンズとウエハとの間に液体を保持するように したものが形を載されている。

[0005]

【 契卵が解決しようとする問題】しかしながら、この従来技術においては、ただ単に依体を検討するようにしたのみであり、実際の製造工態で使用するには、従来のプロセス技術が生かせない時、縄々の問題を有している。 【 0 0 0 6 】本契卵の目的は、上述従来技術の問題点に健力、度熱、:線、或はエキシマレー学等の使用する意光光頭の底長に拘らず、どの皮是でも、それぞれの放長に応じず、どの皮とでも、それぞれの放長に応じな効果を期待できるコストの安い接受式療法監督を提供し、更には、従来のプロセス技術を生かせる被授 式露光監管を提供することを目的とする。

[0007]

【 課題を解決するための手段】この目的を達成するため 本発明では、レチクルを展明する原明手段、これによっ て照明されたレチクル上のパダーンをウエハ上に投影す る投影光学事段、ウエハを形定位屋に位置数かする位置 決め手段を備えた投影賞光装置において、投影光学手段 はウエハの露光面に対向し、平面もしくはウエハ側へ凸 んだ凸面を有する光学索子、およびこの光学案子の平面 もしくは凸面とウエハの露光面との間を少なくとも満た す液体を保持するための液槽を具備する。

【0008】位置決め手段は、通常、ウエハ位置を検出 するアライメント 計測手段と、投影光学手段のフォーカ ス位置に対するウエハ露光面の位置を検出するフォーカ ス位置検出手段と、ウエハをその蘇光面に平行なX およ びY 方向、これらに垂直な軸の回りの θ 方向、Z 方向、 なら びにウエハを任意の方向に傾ける 方向にウエハを保 持して駆動するウエハ駆動手段と、ウエハ駆動手段の保 特位健上にウエハを搬入しおよび搬出するウエハ搬送手 段とを備える。

【0009】被槽は閉空間を構成し、液槽内の液体の加 圧手段等を有する場合もある。液槽はまた、光学手段に 対して位置的に固定され、あるいはXYステージに位置 的に固定されている場合もある。液槽が光学手段に対し て位置的に固定されている場合は、例えば、微動ステー ジが液槽内に配置され、液槽は透磁率の高い材料で構成 され、そして液槽を介して微動ステージとXYステージ が磁気結合される。

[0010] 【 作用】光学式顕微鏡の解像力をあげる方法としては、 従来から、対物レンズと試料の間を高屈折率の液体で満 たす、所謂、液浸法が知られている(例えば、D.W. Pohl, W. Denk & M. Lanz, App 1. Phys. Lett. 44652(1984)). この効果を半導体素子の微細回路パターンの転写に応用 した例としては、『 H. Kawata, J. M. Car ter, A. Yen, H. I. Smith, Micro electronic Engineering 9 (1989)』、或は、『T. R. Corle, G. S. kino, USP 5, 121, 256 (Jun. 9, 1992) 』がある。前論文は、露光における液浸 の効果を検討したもので、実用的な半導体露光装置とし ての構成を論じておらず、後者のパテント は、被侵レン ズをウェハの表面近く に置く 方法を開示している に過ぎ ない。

【0011】本発明は、従来から知られている顕微鏡の 対物レンズと試料の間を高屈折率の液体で満たすという 方法を、生産設備としての投影露光装置で実現する為の 具体的方法に関するものであり、本発明によれば、液没 の効果を利用した露光装置を提供することが可能とな ٥.

【0012】この「被役の効果」とは、λ0を餌光光の 空気中での波長とし、また、図10に示すように、nを 液浸に使用する液体の空気に対する屈折率、αを光線の 収束半角とし、NA0=sin αとすると、液浸した場 合、前述の解像力および無点深度は、次式のよう にな る。 (解像力) = k ₁ (λ o ∕n) ∕N A o

(魚点漆度) = ±k 2 (lo/n) / (NAo) 2 すなわち、被浸の効果は被長が1 /n の露光被長を使用 するのと 等価である。 含い換えれば、同じNAの投影光 学系を設計した場合、液浸により、焦点深度をn 倍にす ることができる。これは、あらゆるパターンの形状に対 しても 有効であり、 更に、 現在検討さ れている位相シフ ト 法、変形照明法等と組み合わせることも 可能である。 この効果を生かすためには、液体の純度、均一性、温度 等の精密な管理が必要であり、ステップ・アンド・リピ -ト 動作でウエハ上に逐次露光して行く 露光装置では、 動作中に発生する液体の流動や振動を極力少なく するこ と、ウエハを液体内に搬入する際のウエハ表面に残留す る気泡をいかにして除去するか等が問題になる。本発明 では、実施例で説明するように、これらの諮問題を解決 するための装置の構成を提案し、液浸の効果を十分生か せるようにしている。従来、256 Mb i t ~1 Gb i t のDRAMの生産では、i 線、エキシマレーザを光源 とする従来のステッパから、X線、或は電子ビーム(E B) の露光装置が必要と考えられていたが、本発明によ って、i 線、或はエキシマレーザを光額とする従来のス テッパで従来の製造プロセスを流用出来、技術的に確立 された製造プロセスでコスト 的にも有利な生産が可能と なる。

【0013】以下に、実施例を通じてより詳細に説明す

[0014]

【実施例】 宝施例1.

図1 は、本発明の第1 の実施例に係る液浸式投影露光装 置の構成図である。図中、1 はレチクル、2 は感光剤が 敵布され、レチクル1 上の回路パターンが露光・転写さ れるウエハ、3 はウエハ2 上にレチクル1 上の回路パタ ーンを投影するためのシャッタ及び調光装置等を備えた 照明光学系、4 はウエハ2 上にレチクル1 上の回路パタ ーンを投影する投影光学系、5 はレチクル1 を保持し、 所定の位置に位置決めするためのレチクルステージ、6 はレチクル1を位置決めするため、及びレチクル像をウ エハ2 上に既に転写されている回路パターンに合致させ るためのアライメント 光学系である。

【 0015 】投影光学系4 のウエハ2 表面に対向するレ ンズを第2 の光学素子7 と呼ぶことにすると、この第2 の光学楽子7 のウエハ2 表面に対向する面は、図2 およ び図3 に示すように、平面あるいはウエハ2 表面に向か って凸となる様に構成されている。これは、液浸する際 に、第2の光学案子7表面に空気層や気泡が残らない様 にするためである。また、液浸される光学素子7の表面 およびウェハ2上の感光剤の表面は、液浸に使用する液 体30と没和性のあるコーチングを施すことが望まし い。第2の光学索子7と投影光学系4の鏡筒との間に は、液体30の鏡筒への侵入を防ぐためのシール8があ る。このシールは、第2の光学素子7の厚さを、図4に 示すように厚く取り、液体30を浸す高さを管理する機 能を付加するように構成にすれば不要である。

【0016】9 は液体30を演たすための機関(チャンパ)、1012ウエハカセット、12 はウェハ2を保持するためのタエバチャック、11-1 ー 11-4 14ウエハの粗位債決め装設、13はウエハ2を所定の位置に位置決めするためのX Y ステージ、14 はX Y X テージ上に配置され、ウェル2の6方向位置の補正機能、のエル2の6方向位置の補工機能を有する敵のステージである。チャン9の中に、ウェハカセット10からウェルを搬入したエバチャック12上にセットするためのテール機送装置、粗位置決め装設11-1 ー 11-4の一部もしくは全体、ウェバチャック12、X Y X アージ13、 および機動ステージ14 がある。

【0017】15はレーザー砂叶、16は微粒ステージ
14上に欠および了方向(ソ方向は不知る)、に取り付け
14 上に欠ましてソ方向(ソ方向は不知る)、に取り付け
15 の光を反射する参照、ラー、17 はレーザ干砂計 15 の光を反射する参照、ラー、17 はレーザ干砂計 15 の光を通過させるためテャンパ9 に投けられた
窓、18 はチャンパ9 の外側に設けられ、外部との熱的
ある材料、例えばエンジニリアリングセラミックで構成
すれば、断熱材18 は不要である。更に、テャンパ9の
材料、例えばエンジニリアリングセラミックで構成
すれば、断熱材18 は不要である。更に、テャンパ9の
材質を低熱感気材、例えばゼロジュール(商品名)の
便用し、原子は方りに、レーザ干砂計 15 をその映画
に直接取り付け、レーザ干砂計 15 の計類構成が変気の
インデクスの影響を受けないように十ることも可能で
ある。

【0018】チャンパ9にはまた、液体30の高さを刺 定するための底面ゲー19、液体30の温度を剥定す 可温度性20、まはび温度マントローラ21が吹けられ でいる。チャンパ9には、さらに、液体30の高さを制 郷するためのポンプ22が配けられている。ボンプ22 は温度時期され液体30を増設させる機能も低水、液 体30中の不純物をろ過するためのフィルタ23もセットされている。24は液体30の配折率を測定するための 効定路。25は練30を分質にするため、まはぴケ エハ2表面や第2の光学業子7表面に気危が付着するの を防ぐ目的で設定された場合である。26は四新業を の助振器をうちる。

【0019】次に、上記構成の装置の実際の動作、作用、および効果等を説明する。 関光をする際には、ま す、あちかじめ感光剤を諭布してあるウエハ2をウエハ 搬送装置1-1で、ウエハカセット10より取り出 し、ウエハ位置租検出機件11-2(通常、プリアライ メント機機と呼んでいる)に載せ、租位置次めした後 に、ウエハ送り込みハンド11-3でウエハ2をハンド リングし、チャンバ9内に影響されたウエハチャック1 2 上にウエハ2 をセット する。ウエハチャック12 上に 載せられたウエハ2 は、パキューム吸着によって固定さ れ、平面矯正される。これと同時に、温度制御装置21 で一定温度に制御された液没用の液体30 が輸送ポンプ 22によって、フィルタ23を介して、チャンパ9 内に 送り込まれる。液体30 が所定の量になると、液面ゲー ジ19 がこれを検知して、ポンプ22を停止する。 【0020】液体30の温度は、温度センサ20により 常時監視しており、所定の温度からずれた場合は、再度 輸送ポンプ22を作動させ、一定温度の液体30を循環 させるようになっている。その際、液体30の循環によ る、液体30の流動が起こり、液体30の均一性が崩れ るが、屈折率測定装置24で、均一性の測定も行われ る。また、液体30中の気泡、ウエハ2表面に付着した 気泡、第2の光学素子7表面に付着した気泡は、超音波 加振装置25を作動させて除去する。この超音波加振 は、液体30 自体を均一にする効果も有しており、振動 の振幅が小さく、周波数が高いために、ウエハ2 の位置 決めや露光には影響しない。

【0021】 題が平衡定装置24で被体30の約一性が 薄膜込むると、遠常の景次設置と同味は、ウェハ2の前 能位置決め(フライメント、フェーカス等)と繋光が行 われる。このとき、ステング・アンド・リビト・動作に より、液体30の流動が発生するが、第2の光学業子・ とウェル2 表面との間隔が整mのから数十mの程度であ り、液体30が純性を有する事から、比較的短時間で、 この部分の液体30の流動はなくなる。従って、各ショ 一般にステングに返延時度及から、船が再態定数 置24で、この部分の液体30の流動はなくなる。従って、各ショ 置24で、この部分の液体30の流動が想を測定し、液 動が停止た時点でシーケンスを離脱させれば良い。ま た、チャンパ9の帰は、断条制10で最ってあるた め、通常、1枚のウェハを処理する時間程度は、輸送ポ ンプ22を作動させ、一定温度の液体30を開発させる を要はない。

【0022】ウェハ2の全面の爾光が充丁すると、これ と同時に輸送ボンブ22が移び物し、チャンソ9内の 環体30を増加し始める、この時、破房ゲン19が常 時球体30の高さを検知しており、液体30の高さがウ エバテャック12面より値かに低くなった時点で、輸送 ボンブを保止さむ。後つて、地ゴする液体30の量 は、僅かである。この後、ウエバチャック12のパキュ ーAを切り、製出バンド11-4で、ウエバチャック1 2上のウエバ2をベンドリッグして、ウエバカセット1 0に収納する。この時、収納直前に、ウエバ2の両面を クリーツなエアでプローして、液体30やウエバ2変面 から除者するようにしてもよい。

[0023] 宝施例2

図1 1 は本発明の第2 の実施例に係る液浸式投影露光装 屋の構成図、図1 2 は図1 1 におけるウエハチャック1 2 の斯面図、そして図1 4 は図1 1 におけるステージ師 【 0024】この構成においては、実施例1 の場合と動 作が異なる点として、チャンパ9 内へウエハ2 を搬送し および輸出するそれぞれの場合において、搬送口3 1 の 開閉が行われる。 またウエハ2 をウエハチャック12上 にセットし、液体30を所定量満たしてポンプ22を停 止した後、さらに、パキュームチャンパ9 に接続してい る真空ポンプ33が作動され、液体30中の気泡が除去 される。このとき同時に、超音波加振装置25を作動さ せて、液体3 0 中の気泡、ウエハ2 表面に付着した気 為、第2の光学素子7表面に付着した気泡も除去する。 気泡を除去し終ると、真空ポンプ33は停止し、同時 に、これに接続されているパルプ34も閉じられ、ポン プ22が作動して、液体30を加圧し始める。そしてチ ャンパ9 の内圧を測定している圧力計3 6 の圧力が所定 の値を示した時点で、実施例1 の場合と同様に、温度セ ンサ20による液体30の温度の常時監視を行う。ま た、ウエハカセット10への収納直前には、プラ35に よりウエハ2 の両面がクリーンなエアでプローされ、液 体30 がウエハ表面から除去される。他の動作は実施例 1 の場合と間様である。

[0025] これによれば、液体30が加圧されている ため、ステップ・アンド・リビート 動作による液体30 の流動は、より 転動間で消失する。また、加圧された液 体30の圧力によって、ウエ・チャック12上のウエハ 2の平面臓圧能力・増加させることが可能である。 [0026] 基盤側2

図12 は本発明の第3 の実施例に係る 被接式舞光装置の ウエハラドャック 部分の新画面である。上述においては、 ウエハ毎に球体を流入し動計するとう にしているが、こ こでは、図12 に示すように、ウエハラャック12 にシ ャック機構3 7 を付加し、ウエハ2 がウェハチャック1 2 上にある場合のかシャックを開いてペキューな受着す るようにして、液体30 を耐なしたままでも処理できる ようにしている。これにより、スループットの向上が回 られる。この場合、搬送されるウエハ2 は、ウエハ送り シカハンド11-3 によって、液体30 に対して斜め成 シカハンド11-3 によって、液体30 に対して斜め成 は垂直に気泡が残らないよう に液体3 0 中に挿入され、 液体3 0 中で水平にされてウエハチャック1 2 上にセッ トされる。

【0027】 家族倒4

図6 は、本発明の第4 の実施例に係る被役式露光装置の ステージ部分を示す断面図である。これは、実施例1の 構成において、液体30中に不純物が混入するのを防ぐ ために、X Y ステ-ジ1 3 の駆動系を、チャンパ9 の外 部に置くように構成したものである。この場合、同図に 示すよう に、X Y ステ-ジ1 3 全体がチャンパ9 の外に 配置され、XYステ-ジ1 3 上にチャンバ9 を敬せてチ ャンパ9 ごと位置決めされる。この場合、液体3 0 全体 をステップ・アンド・リピート 動作させるために、チャ ンパ9 内部の液体3 0 が移動時の加速度によって流動す るので、図7 に示すような、板材をメッシュ 状に組み合 わせたスタビライザ2 9 をステップ時に液体3 0 中に押 入して、液体30の流動や波立ちを押さえられる構造に なっている。なお、実施例2の構成に対しても、同様の ステージ構成を適用することができる。また、スタビラ イザ29を、図13に示すように、中心に投影レンズ4 を通すための穴を設けた形状にしてもよい。

【0028】 塞版例5

図8 は、本発列の第5 の実施例に係る被浸式繋が整度の ステージ部分を介す断面図である。これは、実施例1 の 構成において、液体3 0 中に不能がが配入するのを防ぐ ために、XYステージ1 3 の駆動派を、実施例4 の場合 と同様に、チャング9 の分類に優くように構成したもの である。ただしこの場合は、同図にデナーシに、発動力 デージ1 4 の低面に磁石2 7 を配し、チャング9 の底面 を通磁性の材料で構成して、チャング9 の底面 を通磁性の材料で構成して、チャング9 の底面を ジステージ1 3 上の磁石2 8 と磁気的に結合させ、ディ ンパ9 の底面を微動ステージ1 4 のガイドとして、XY ステージ1 3 上の磁石2 6 により、チャング9 内の 微動ステージ1 4 を削抜的に駆動させるように構成す

[0029] 寒嫉倒6.

図14は、本発明の第6の実施例に係る被表式魔光繁煌
のステージ部分を示す断面図である。これは、実施例2
の構成において、液体30でに不動物が混んするのを防ぐために、XYステージ13の駆動系を、実施例5の場合と同様に、チャンバ9の外部に置き、液動ルテージ140度面に磁石27を配し、チャンバ9の近面を透離性の材料で構成して、チャンバ9の下部にあるXYステージ13上の磁石28と磁気的に結合させ、チャンバ9の底面を微動ルテージ14のガイドとして、XYステージ13を移動させることにより、チャンパ9の微動ステージ14を間接的に駆動させるように構成したものである。またさらに、微動ステージ14で面に液体を吹き出す/ズルを設け、液浸を使用している液体30をそこち境型はさせるようにして、液体ベアリングガイド32を

構成している。これにより、ステップ・アンド・リピー ト 動作時の可動部分の質量を軽くすることができるた め、スループットをさらに向上させることができる。

【0030】 東施到7 図9 は、本発明の第7 の実施例に係る被浸式露光装置の ステージ部分を示す断面図である。これは、ウエハチャ ック12を含む部分のみをチャンパ9 内に配置しあるい はチャンパ9 の底面にウエハチャック12を直接構成 し、微動ステージ1 4 上にチャンパ9 を配置したもので ある。この場合、チャンパ9 の底面とこれに隣接する2 面とがそれぞれ直角になるよう にこれらを低熱膨張材料 で構成し、この2面をレーザ干渉計15の計測用の参照 而とすることも可能である。

【0031】なお、上述各実施例において、ウエハをウ エハチャック12上に搬入しあるいはチャック12上か らウェハを搬出するための搬送装置は、チャンパ9 の中 に構成することもチャンパ9 の外に構成することも 可能 である。

[0032]

【 発明の効果】以上説明したように本発明によれば、解 像度や焦点深度を高める液浸法を、実際の製造工程で十 部に使用できる態様で、露光装置に適用することができ るようになる。したがって、g 線、i 線、或はエキシマ レーザ等の、露光光源の波長に拘らず、どの波長でも、 それぞれの波長に応じた効果を期待できるコストの安い 被授式露光装置を提供し、更には、従来のプロセス技術 を生かせる液浸式露光装置を提供することができる。 【図面の簡単な説明】

【 図1 】 本発明の第1 の実施例に係る被浸式投影露光 装置の構成を示す構成図である。

【 図2 】 図1 の装置に適用される光学素子の断面図で

【 図3 】 図1 の装置に適用される他の光学素子の断面 図である。

【 図4 】 図1 の装置に適用されるさらに他の光学素子

の断面図である。

【 図5 】 図1 の装置において、チャンパの側面にレー ザ干渉計を直接取り付けた場合を示すの断面図である。 【 図6 】 本発明の第4 の実施例に係る液浸式露光装置 のステージ部分を示す断面図である。

【図7】 図6 の装置に適用されるスタビライザの斜視

図である。 【 図8 】 本発明の第5 の実施例に係る液浸式離光装置 のステージ部分を示す断面図である。

【 図9 】 本発明の第7 の実施例に係る液浸式露光装置 のステージ部分を示す断面図である。

【 図10 】 液浸の効果を説明するための断面図であ

【 図1 1 】 本発明の第2 の実施例に係る液没式投影器 光装置の構成図である。

【 図1 2 】 図1 1 におけるウエハチャックの断面図で

ある。 【 図13 】 図14の装置に適用できるスタビライザの 斜視図である。

【図14】 図11におけるステージ部分の変形例を示 す模式図である。

【符号の説明】 1:レチクル、2:ウエハ、3: 照明光学系、4: 投影 光学系、5: レチクルステージ、6: アライメント 光学 系、7: 光学素子、8: シール、9: 被槽、10: ウエ ハカセット、12:ウエハチャック、11-1 ~1 1 -4: 粗位置決め装置、13: XYステージ、14: 微励 ステージ、15:レーザ干渉計、16:参照ミラー、1 7:窓、18:断熱材、19:液面ゲージ、20:温度 計、21: 温度コントローラ、22:ポンプ、23:フ イルタ、24: 測定器、25: 超音波加振装置、26: 防擾架台、27,28:磁石、29:スタビライザ、: 30: 液体、31: 搬送口、32: 流体ペアリングガイ ド、33:真空ポンプ、34:パルブ、35:ブロア、 36:圧力計、37:シャッタ機構。

